

蛍光 X 線膜厚計によるめっき膜厚測定の基礎と測定事例

山梨県産業技術センター

めっきの品質管理において膜厚はもっとも基本の要素です。蛍光 X 線膜厚計はめっき等の金属膜厚を測定する装置で、非破壊で迅速に測定できるだけでなく、微小部位の測定にも対応しており品質管理に適しています。自動車部品などの一般的な機械部品だけでなく、プリント基板、リードフレーム、コネクタなどの電子部品の測定も可能です。

本講習会では、蛍光 X 線膜厚計についてあまり詳しくない方からご利用経験のある方までを対象に、膜厚測定の原理、測定手順、測定結果の取り扱い、測定事例などについて解説いただきます。

●日 時： 令和元年 11 月 21 日（木） 13:00~14:00

●場 所： 山梨県産業技術センター 4 階研修室

●講 師： 日立ハイテクサイエンス株式会社

アプリケーション開発センター 応用技術一課 土屋 恒治 氏

●募集定員： 20 名

●参加料： 無料

●申込方法： ①申込書を FAX または ②必要事項を電子メール

●申込締切： 令和元年 11 月 18 日（月）

※お申込み・お問合せ：

山梨県産業技術センター 材料・燃料電池技術部 化学・燃料電池科 三神・三井

FAX：055-243-6110 E-mail：yitc-kit03@pref.yamanashi.lg.jp

TEL：055-243-6111 〒400-0055 山梨県甲府市大津町 2094

申込書（このまま FAX 送信してください）

会社名： _____

所在地： _____

電話番号： _____

【参加される方の情報】

部署名	氏名	メールアドレス

（注）受け付けた方へはメールで連絡いたします。